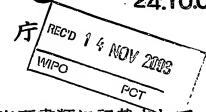


本 国 **JAPAN OFFICE** PATENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載され いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年10月30日

出願番

Application Number:

特願2002-315828

[ST.10/C]:

[JP2002-315828]

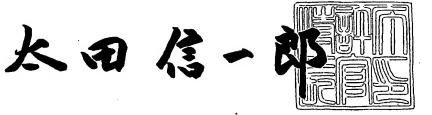
出 Applicant(s):

パイオニア株式会社

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 6月24日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

56P0415

【提出日】

平成14年10月30日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 51/00

【発明の名称】

有機半導体装置

【請求項の数】

8

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パイオニア株式

会社 総合研究所内

【氏名】

田辺 貴久

【特許出願人】

【識別番号】

000005016

【氏名又は名称】

パイオニア株式会社

【代理人】

【識別番号】

100079119

【弁理士】

【氏名又は名称】

藤村 元彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

016469

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

要

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】

9006557

【プルーフの要否】



【書類名】 明細書

【発明の名称】 有機半導体装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 各々が、対向する1対のソース電極及びドレイン電極と、前記ソース電極及びドレイン電極の間にチャネルを形成できるように成膜された有機半導体層と、前記ソース電極及びドレイン電極の間の前記有機半導体層に電界をゲート絶縁膜を介して印加せしめるゲート電極と、を備えた少なくともp型及びn型チャネル有機半導体素子からなる有機半導体装置であって、前記p型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は、前記n型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は、前記n型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は、前記n型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極の仕事関数の値よりも高い値の仕事関数を有する材料からなることを特徴とする有機半導体装置。

【請求項2】 前記p型及びn型チャネル有機半導体素子の有機半導体層は それぞれp型及びn型有機半導体であることを特徴とする請求項1記載の有機半 導体装置。

【請求項3】 前記p型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は前記p型有機半導体層のイオン化ポテンシャル近傍の仕事関数を有することを特徴とする請求項2記載の有機半導体装置。

【請求項4】 前記n型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は前記n型有機半導体層の電子親和力近傍の仕事関数を有することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の有機半導体装置。

【請求項5】 前記p型及びn型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極を互いに接続する配線を備え、前記配線は前記ソース電極又は前記ドレイン電極の材料からなることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の有機半導体装置。

【請求項6】 前記p型及びn型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極を互いに接続する配線を備え、前記配線は前記ソース電極又は前記ドレイン電極の材料以外の導電材料からなることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の有機半導体装置。

【請求項7】 前記ソース電極又は前記ドレイン電極の材料以外の導電材料



3.

は導電性ペーストであることを特徴とする請求項6記載の有機半導体装置。

【請求項8】 前記p型又はn型チャネル有機半導体素子のゲート電極、ソース電極及びドレイン電極のいずれかに接続する第2配線を備え、前記第2配線は有機エレクトロルミネセンス装置を画素の発光部とする有機エレクトロルミネセンス表示装置に接続されていることを特徴とする請求項5~7のいずれかに記載の有機半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機化合物からなる有機半導体層を備えた有機半導体素子に関する

[0002]

【従来の技術】

キャリア移動性を有する有機化合物を利用した有機半導体では、有機半導体薄膜に電界を加えるとキャリア密度が増加するので、有機半導体薄膜上に1対の電極を設けその間に電流を流すことが可能になる。よって、有機トランジスタの研究もなされ、電気信号を利用して、接合界面(金属-有機半導体、有機半導体-有機半導体)にて、有機半導体中のキャリア(電子及び正孔)を制御する情報の伝達、処理及び記録表示などの技術に有機半導体が利用されつつある。

[0003]

例えば、有機半導体薄膜を用いた有機MOS-TFTの構造には、基板上にゲート電極、ゲート絶縁膜、ソース電極及びドレイン電極、並びに有機半導体層を備えている。有機トランジスタの動作周波数を高めるためにはキャリア移動度の向上が必要であるので、有機半導体層にペンタセンなどをゲート絶縁膜にPMMA、シクロヘキセンをなど用いた積層構造が提案されている。電極材料としてソース及びドレインともにPd、Auなどが用いられている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

従来の相補形有機半導体装置におけるp型及びn型チャネル有機半導体素子そ



٠,

れぞれのソース電極及びドレイン電極共通に、同じ材料の金属を使用していた (例えば、非特許文献 1 参照)。

かかる有機半導体装置では、p型及びn型チャネル有機半導体素子それぞれに 最適な仕事関数を有する電極材料を使い分けていないため、有機半導体層と電極 間で良好なオーミックコンタクトが得られず、動作電圧の上昇や非線形な電流ー 電圧特性の発生をもたらす欠点が一例として挙げられる。

[0005]

本発明の解決しようとする課題には、電気特性の優れた有機半導体装置を提供することが一例として挙げられる。

[0006]

【非特許文献 1】 Bell Lab. Nature Vol.403, 521, 2000。

[0007]

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の有機半導体装置の発明は、各々が、対向する1対のソース電極及びドレイン電極と、前記ソース電極及びドレイン電極の間にチャネルを形成できるように成膜された有機半導体層と、前記ソース電極及びドレイン電極の間の前記有機半導体層に電界をゲート絶縁膜を介して印加せしめるゲート電極と、を備えた少なくとも2つのp型及びn型チャネル有機半導体素子からなる有機半導体装置であって、前記p型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は、前記n型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極の仕事関数の値よりも高い値の仕事関数を有する材料からなることを特徴とする。

[0008]

【発明の実施の形態】

本発明による実施形態の有機半導体装置の一例として相補形有機トランジスタの実施形態を図面を参照しつつ説明する。

図1は、第1の実施形態、プラスチック、ガラスなどの絶縁性の基板10上に 形成されたp型チャネル有機半導体素子PchTFTとn型チャネル有機半導体素子Nc hTFTとこれらを互いに接続する配線PLとからなる有機半導体装置を示す。

[0009]



P型チャネル有機半導体素子PchTFTは、対向する1対のソース電極11p及びドレイン電極15p(以下単に、p側ソース及びドレイン電極11p,15pという)と、ソース電極及びドレイン電極の間にチャネルを形成できるように成膜されたキャリア移動性の有機半導体層13pと、ソース電極及びドレイン電極の間の有機半導体層部分に電界をゲート絶縁膜12を介して印加せしめるゲート電極14pと、を備えている。p型チャネル有機半導体素子PchTFTに接続されたn型チャネル有機半導体素子NchTFTは、対向する1対のソース電極11n及びドレイン電極15n(以下単に、n側ソース及びドレイン電極11n,15nという)と、ソース電極及びドレイン電極の間にチャネルを形成できるように成膜されたキャリア移動性の有機半導体層13nと、ソース電極及びドレイン電極の間の有機半導体層部分にゲート絶縁膜12を介して電界を印加せしめるゲート電極14nと、を備えている。有機半導体層は電界印加によって正孔(又は電子)の輸送能力を発揮する有機化合物からなる。各有機半導体層は、キャリア輸送能力を有する有機化合物の薄膜からなる多層構造とすることもできる。

[0010]

配線PLはn側ドレイン電極15nと同一材料で同時に成膜されている。 p側ソース及びドレイン電極11p, 15pは、n側ソース及びドレイン電極11n, 15nの仕事関数の値よりも高い値の仕事関数を有する材料からなる。 すなわち、p側ソース及びドレイン電極11p, 15pに高仕事関数の材料、例えばパラジウム(仕事関数φPd=4.8eV)、白金(仕事関数φPt=5.3eV)、金(仕事関数φAu=4.6eV)など及びそれらを含む合金を使用する。 n側ソース及びドレイン電極11n, 15nと配線PLを含むその他の配線パターンには、比較的仕事関数が低く、TFTの配線パターン用の材料として一般的に用いられるクロム(仕事関数φCr=4.5eV)、アルミニウム(仕事関数φA1=3.7eV)、モリブデン(仕事関数φMo=4.3eV)、タンタル(仕事関数φTa=4.1eV)あるいはその合金などを使用する。

[0011]

p側ソース及びドレイン電極11p, 15pはp型有機半導体層13pのイオン化ポテンシャル近傍の仕事関数を有する材料が好ましい。また、n側ソース及

7

びドレイン電極11n,15nはn型有機半導体層13nの電子親和力近傍の仕事関数を有する材料が好ましい。

図1の実施形態の両者のボトムコンタクト型有機トランジスタのうちp型チャネル有機半導体素子PchTFTは、例えばペンタセンなどのキャリア(正孔)移動性を有する有機化合物(p型有機半導体)からなる。p型有機半導体として、キャリア移動度が大きいペンタセンの他に、アントラセン、テトラセンなどの縮合環類も用いられる。

[0012]

ペンタセンを有機半導体層に用いて正孔輸送性(p型)素子が実現できるが、キャリアが電子の場合には電子が移動できる電子輸送材料(n型)が必要になる。電子輸送材料としてはアルミニウムキノリノール錯体(tris-8-hydoroxyqunol ine aluminum)などがある。電子輸送材からなるn型有機半導体層13nを用いた場合、電子輸送性(n型)素子が実現できる。n側ソース及びドレイン電極11n,15nにはその仕事関数がn型有機半導体層13nの電子親和力に近い材料を少なくとも1以上含む金属、合金などの材料を用いる。n側ソース及びドレイン電極11n,15nに含まれる材料の仕事関数は、使用する有機半導体の電子親和力を中心とした±1eV以内であることが好ましく、さらに好ましくは±0.5eV以内である。

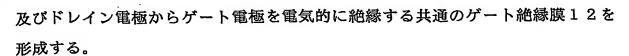
[0013]

本発明の有機半導体素子で用いられる有機半導体層は、例えば、真空蒸着、スピンコート、スパッタリング、または、ソルーゲルなどの方法により成膜できる。ソース電極及びドレイン電極の成膜方法としては、蒸着法、スパッタ法、CV D法など、任意の方法を用い得る。材料の使用効率、電極合金の組成比の安定性、装置の簡便性を考慮するとスパッタ法が好ましい。

[0014]

第1の実施形態の有機半導体装置は、概略次のプロセスで形成される。

- 1. 基板10上に両素子のゲート電極14p, 14nを含む第1の配線パターンを形成する。
 - 2. p型及びn型チャネル有機半導体素子PchTFT, NchTFTにおけるソース電極



[0 0.1 5]

5

- 3. n側ソース及びドレイン電極11n, 15n並びに配線PLを含む第2の 配線パターンを形成する。
 - 4. p側ソース及びドレイン電極11p, 15pを形成する。
 - 5. p型及びn型有機半導体層13p, 13nをそれぞれ形成する。

第1の実施形態では、第2の配線パターンの形成後にp側ソース及びドレイン電極を成膜形成したが、図2に示すようにp型有機半導体層13pにおけるp側ソース及びドレイン電極11p,15pの下層部分ULを、n側ソース及びドレイン電極11n,15n並びに配線PLを含む第2の配線パターンの形成時に、同一材料で同時に形成し、その後、下層部分UL上にp側ソース及びドレイン電極11p,15pを形成するようにして、上記2つの層を連続して成膜後パターニングしてもよい。

[0016]

また、図1及び図2の実施形態ではn側ソース及びドレイン電極と配線パターンとを同じ材料としたが、配線PLを含む配線パターンをp側ソース及びドレイン電極と同じ材料としてそれらと同時に形成してもよい。

さらに、図3に示すように、タイプ毎に有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極材料を、配線PLを含む配線パターン用の材料とは異なる材料にしてもよい。この構造にすると、金属以外の高比抵抗の材料、例えば導電性高分子材料などをソース電極及びドレイン電極に使用することが可能となる。配線PLを含む配線パターン用の材料としては、ポリエステル、熱硬化エポキシ樹脂などのバインダと銀(Ag)微粒子などからなる導電性ペーストが好ましく用いられる。導電性ペーストで印刷法により配線パターンを基板に付着させ、熱風循環式乾燥炉で硬化させることにより、配線PLを含む配線パターンが容易に形成できる。

[0017]

本実施形態においては、n型チャネル有機半導体素子及びp型チャネル有機半 導体素子において、それぞれn側及びp側ソース及びドレイン電極に最適な仕事



関数の材料を使用するため、有機半導体層と電極との間で良好なオーミックコンタクトが形成され、有機半導体素子の動作電圧の低減及び線形な特性が実現できる。本実施形態による有機半導体装置をLCD、有機エレクトロルミネセンス装置などの表示装置の画素の駆動に用いることもできる。少なくとも本発明による有機トランジスタを1つ以上、コンデンサなど必要な素子、画素電極などを共通の基板上に作製すれば、本発明による有機MOS-TFTを用いたアクティブ駆動型の表示装置を実現できる。

[0018]

具体的には、図4に示すように、共通の基板10上にてp型チャネル有機半導 体素子PchTFTと有機エレクトロルミネセンス素子ELとを接続できる。PchTFTの ドレイン電極15pが有機エレクトロルミネセンス素子ELの透明電極130に 例えばAg導電性ペーストの第2配線PL2で接続される。有機エレクトロルミ ネセンス素子ELにおいては、例えば、透明な基板10上にインジウム錫酸化物 (ITO) などからなる透明電極130が成膜される。その上に、例えば、正孔 注入層、正孔輸送層、発光層、電子注入層などが順次、成膜され、これらが有機 機能層140を構成する。さらに、機機能層140上にA1などの金属電極15 0が透明電極130の電極パターンと対向するように成膜される。p型チャネル 有機半導体素子PchTFTと有機エレクトロルミネセンス素子ELは、封止膜160 で覆われている。ここでは有機エレクトロルミネセンス素子の構造の一例を示し ているのみで、有機エレクトロルミネセンス素子はこの例に限定されること無く 、いかなる構造、材料の有機エレクトロルミネセンス素子も用いられ得る。この ように、共通基板上に、p型又はn型チャネル有機半導体素子のゲート電極、ソ -ス電極及びドレイン電極のいずれかに接続する第2配線PL2を設け、第2配 線は有機エレクトロルミネセンス装置を画素の発光部とする有機エレクトロルミ ネセンス表示装置に接続されている。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による実施形態の有機トランジスタを示す断面図。

【図2】



本発明による他の実施形態の有機トランジスタを示す断面図。

【図3】

本発明による他の実施形態の有機トランジスタを示す断面図。

【図4】

本発明による他の実施形態の有機トランジスタに接続されている有機エレクトロルミネセンス表示装置を示す断面図。

【符号の説明】

- 10 基板
- 11p, 11n ソース電極
- 12 ゲート絶縁膜
- 13p, 13n 有機半導体層
- 14p, 14n ゲート電極
- 15p, 15n ドレイン電極

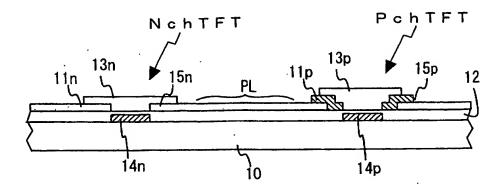


Š

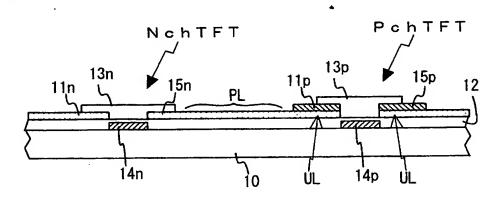
【書類名】

図面

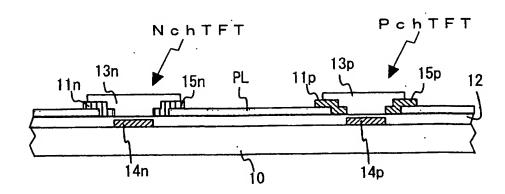
【図1】



【図2】

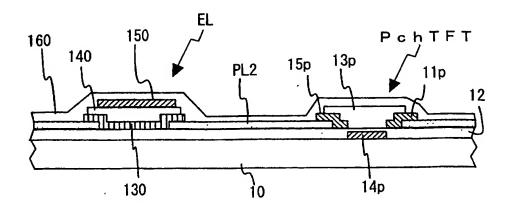


【図3】





【図4】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電気特性の優れた有機半導体装置を提供する。

【解決手段】 各々が、対向する1対のソース電極及びドレイン電極と、ソース電極及びドレイン電極の間にチャネルを形成できるように成膜されたキャリア移動性の有機半導体層と、ソース電極及びドレイン電極の間の有機半導体層に電界をゲート絶縁膜を介して印加せしめるゲート電極と、を備えた少なくとも2つのp型及びn型チャネル有機半導体素子からなる有機半導体装置において、p型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は、n型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極は、n型チャネル有機半導体素子のソース電極及びドレイン電極の仕事関数の値よりも高い値の仕事関数を有する材料からなる。

【選択図】 図1



出願人履歴情報

識別番号

[000005016]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

氏 名 パイオニア株式会社